

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 06029209 A

(43) Date of publication of application: 04.02.94

(51) Int. CI

H01L 21/027 G03F 7/42 H01L 21/304

(21) Application number: 04099159

(22) Date of filing: 20.04.92

(71) Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(72) Inventor:

TAMURA TATSUHIKO IWASAKI KATSUO KURODA HIROSHI

INOUE ISAMU

(54) METHOD AND APPARATUS FOR REMOVAL OF PHOTORESIST

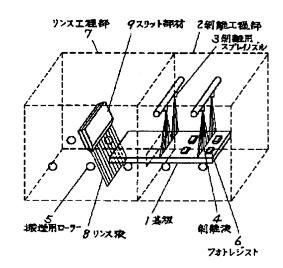
(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a photoresist-removing method and a photoresist-removing apparatus wherein the replacement of a stripping liquid by a rinsing liquid can be treated uniformly and with good efficiency by a method and a constitution which are comparatively simple regarding the removing method and the removing apparatus of a photoresist used in a photolithographic method when a pattern is formed in the manufacturing process of a semiconductor device and a liquid-crystal display device.

CONSTITUTION: In a first rinsing process 7, a stripping liquid 4 which has dissolved a photoresist is removed after the dissolution treatment by the stripping liquid 4 of a photoresist. In the first rinsing process, the stripping liquid is replaced uniformly and with good efficiency by a rinsing liquid which has been jetted uniformly in a direction opposite to the conveyance direction of a substrate 1 and in the width of the conveyance direction of the substrate. Thereby, the rinsing liquid does not stagnate locally when the stripping liquid is replaced by the rinsing liquid. As a result, a local rinsing defect is eliminated, and a

semiconductor device and a liquid-crystal display device whose yield is high and whose reliability is excellent can be manufactured.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio





(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

最終頁に続く

特開平6-29209

(43)公開日 平成6年(1994)2月4日

(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示簡
H 0 1 L 21/027						
G 0 3 F 7/42		7124-2H				
H 0 1 L 21/304	3 4 1 N	8728-4M				
		7352-4M	H01L	21/ 30	3 6 1	3 6 1 R
				審查請求。有	請求」	頭の数 5 (全 4]
(21)出願番号	特顯平4-99159		(71)出願人	000005821		
				松下電器產業棒	朱式会社	
(22)出願日	平成 4 年(1992) 4月	[20日		大阪府門真市力	大字門真1	006番地
			(72)発明者	田村 達彦		
				大阪府門真市方	大字門真1	006番地 松下電
				産業株式会社P	Ÿ.	
			(72)発明者	岩▲さき▼ 腿	券男	
				大阪府門真市方	大字門真1	006番地 松下電
				産業株式会社P	4	

(72)発明者 黒田 啓

産業株式会社内 (74)代理人 弁理士 小鍜治 明 (外2名)

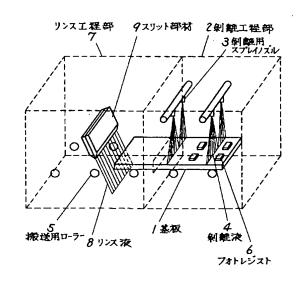
(54)【発明の名称】 フォトレジスト除去方法及びフォトレジスト除去装置

(57)【要約】 (修正有)

【目的】 本発明は、半導体装置及び液晶表示装置の製造工程におけるパターン形成時のフォトリソグラフィー法で使用されたフォトレジストの除去方法及び除去装置に関するもので、比較的簡易な方法及び構成によってリンス液による剥離液の置換を均一且つ効率よく処理することが可能なフォトレジスト除去方法及びフォトレジスト除去装置を提供する。

【構成】 フォトレジストの剥離液4による溶解処理 後、基板に付着したフォトレジストを溶解した剥離液4 を除去する第一のリンス工程7の際、基板1の搬送方向 と相対する方向であって、基板の搬送方向の幅に一様に 噴射されたリンス液によって剥離液を均一且つ効率的に 置換する。

【効果】 リンス液による剥離液の置換時に部分的なリンス液の淀みが発生しないことから、局部的なリンス不良がなくなり、歩留まりが高く、信頼性に優れた半導体装置及び液晶表示装置を製造できる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】有機系剥離液を用いたフォトレジスト除去方法であって、剥離液によるフォトレジストの溶解処理を行う剥離工程の後、基板に付着したフォトレジストを溶解した剥離液を除去する第一のリンス工程の際、基板の搬送方向と相対する方向であって、基板の搬送方向の幅に一様に噴射されたリンス液によって剥離液を置換することを特徴とするフォトレジスト除去方法。

【請求項2】リンス液が純水である請求項1記載のフォトレジスト除去方法。

【請求項3】リンス液がイソプロピルアルコール、エチルアルコール、メチルアルコール及びアセトンの有機溶剤である請求項1記載のフォトレジスト除去方法。

【請求項4】有機系剥離液を用いたフォトレジスト除去装置であって、剥離液によるフォトレジストの溶解処理を行った後、基板に付着したフォトレジストを溶解した剥離液を除去する第一のリンス工程部に、基板の搬送幅以上の長さを有し、リンス液が基板の搬送方向と相対する方向に噴射するように設置された2枚の板によって形成された一様な隙間を有する手段を少なくとも基板表面20側に有することを特徴とするフォトレジスト除去装置。

【請求項5】有機系剥離液を用いたフォトレジスト除去装置であって、剥離液によるフォトレジストの溶解を行った後の基板に付着したフォトレジストを溶解した剥離液を除去する第一のリンス工程部に、複数個のスプレイノズルが基板の搬送幅以上の長さのリンス液を供給する配管に取り付けられ、リンス液が基板の搬送方向と相対する方向に噴射するように向きが調整されているスプレイ部を少なくとも基板表面側に有することを特徴とするフォトレジスト除去装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体装置及び液晶表示装置におけるパターン形成工程で使用されたフォトレジストの除去方法及び除去装置に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体装置及び液晶表示装置の製造工程における各種材料のパターン形成では、通常フォトリソグラフィー法を用いてフォトレジストのパターンを形成し、薬液を用いたウェットエッチングや反応ガスを用い 40 たドライエッチングによりフォトレジストで被覆されていない部分の下地材料をエッチングし、エッチングが完了した後、不要となったフォトレジストを除去することによりパターン形成を行っていた。

【0003】従来、フォトレジストの除去には有機アミンを主剤とした専用の剥離液を用いてウェット処理によって行われていた。(図3)は従来のフォトレジストの除去方法及び装置構成を示す斜視図である。枚葉式のフォトレジストの除去では、基板1は剥離工程部2に水平状態で搬送用ローラー5により移送され、基板表面に剥 50

離用スプレイノズル3等を用いて高温の剥離液4を噴射 させることで、剥離液4に基板表面のフォトレジスト6 を溶解させる。

【0004】フォトレジスト6の溶解が完了した後、基板1をリンス工程部7に移送し、複数のリンス用スプレイノズル10等を用いてリンス被8を噴射させることにより、フォトレジスト6の溶解した剥離液4をリンス液8により置換することによってフォトレジストの除去が行われていた(例えば、楢岡、二瓶共著「フォトエッチングと微細加工」P74~P77)。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】このような従来のフォトレジストの除去におけるリンス工程では、基板が水平状態にあり、隣接するスプレイノズルから噴射されたリンス液が互いにぶつかり合うことから、部分的にリンス液の淀みができるため、リンス液による剥離液の置換効率が局部的に低くなり、その部分でリンス不良が発生することになる。

【0006】本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、比較的簡易な方法及び構成によってリンス液による剥離液の置換を均一且つ効率よく処置できるフォトレジスト除去方法及びフォトレジスト除去装置を提供することを目的としている。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は上記問題を解決するため、剥離液によるフォトレジストの溶解処理を行った後、基板に付着したフォトレジストを溶解した剥離液を除去する第一のリンス工程の際、基板の搬送方向と相対する方向であって、基板の搬送方向の幅に一様に噴りされたリンス液によって剥離液を均一且つ効率的に置換するものである。

[0008]

【作用】本発明は上記した方法及び構成により、基板の 搬送方向と相対する方向で、且つ搬送方向の幅に一様に 噴射されたリンス液で剥離液が置換されることから、部 分的なリンス液の淀みがなくなり、局部的なリンス不良 が発生しないことから、歩留まりが高く、信頼性に優れ た半導体装置及び液晶表示装置を製造できることにな る。

【0009】また、極めて短時間にリンス液による置換が可能なことから、従来純水を用いたリンスでの剥離液に溶解されたレジストの析出の影響をほとんど受けなくなることから、少なくとも第一のリンス工程に使用しなければならなかった専用のリンス液や有機溶剤を純水に置き換えることが可能となり、リンス工程に使用される薬液が不要となることから、材料費用を大幅に低減することが期待できる。

[0010]

【実施例】以下、具体例について詳細に述べる。

【0011】(図1)は本発明の実施例におけるフォト

レジスト除去方法及びその装置構成を示す斜視図である。基板1は剥離工程部2の複数の剥離用スプレイノズル3を用いて高温の剥離液4が噴射されている中を水平状態で搬送用ローラー5で移送することで、フォトレジスト6が剥離液4に溶解されてフォトレジストの剥離が行われる

【0012】剥離液4によるフォトレジスト6の溶解が完了した後、基板1はリンス工程部7に移送され、基板1上に残存する剥離液4をリンス液8で置換するために、基板1の搬送幅以上の長さを有し、リンス液8の噴 10射方向が基板1の搬送方向と相対する方向となるように設けられた2枚の板によって形成された一様な隙間を具備したスリット部材9からリンス液8が噴射される中を基板を搬送する。

【0013】噴射されたリンス液8が搬送されてきた基板1の端部にかかると、リンス液8は基板表面を噴射速度に従って急速に流れることになり、剥離液4は基板表面上を搬送方向と反対方向に一様且つ短時間に洗い流される。

【0014】次に本発明の他の実施例について説明する。(図2)は他の実施例におけるフォトレジスト除去方法及びその装置構成を示す斜視図である。(図1)と同等の部分については同一符号を付して、詳細な説明は省略するものとする。この実施例では、基板表面側に設けられたリンス機構9の代わりに複数のリンス用スプレイノズル10を用い、それらのスプレイノズル10は基板1の搬送幅以上の長さのリンス液8を供給する配管に取り付けられ、リンス液8の噴射方向が基板1の搬送方向と相対する方向に調整されたスプレイ部11が設置されている。

【0015】このようなスプレイ部11の構成であれば 隣接するスプレイノズル10から噴射されたリンス液8 が互いにぶつかり合ったとしても、基板表面上では同一 方向に流れることから、従来例の問題であるリンス液8 の部分的な淀みが発生せず、前記実施例と同様な効果を 奏する。

【0016】なお、以上の実施例において、リンス液8には、純水または、イソプロピルアルコール、エチルアルコール、メチルアルコール、アセトン等の有機溶剤を



使用した。 【0017】

【発明の効果】以上述べてきたように、本発明によれば、比較的簡易な方法及び構成によって、リンス液による剥離液の置換が均一且つ効率的に行われ、部分的なリンス液の淀みがなくなり、局部的なリンス不良が発生しないことから、歩留まりが高く、信頼性に優れた半導体装置及び液晶表示装置を製造できることになる。

【0018】また、極めて短時間にリンス液による置換が可能なことから、リンス工程を純水のみで行うことが可能となり、薬液が不要となることから材料費用の大幅な低減が期待でき、実用的に極めて有用である。

【0019】尚、以上の説明では主として基板表面側に 設けた第一のリンス工程の機構を例にとって説明した が、基板裏面側にも同様の機構を設けても良く、基板裏 面に付着した剥離液に対して基板表面側に設けた機構と 同様な効果があるのはもちろんであり、基板の表面及び 裏面の両側に本発明の機構を設置することにより、第一 のリンス工程で基板に付着した剥離液をより効率良くリ ンス液で置換することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例におけるフォトレジスト除去装置の剥離工程部と第一のリンス工程部を示す斜視図

【図2】本発明の他の実施例におけるフォトレジスト除去装置の剥離工程部と第一のリンス工程部を示す斜視図

【図3】従来例を示す斜視図

【符号の説明】

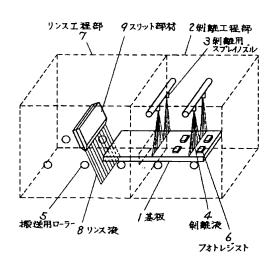
1 基板

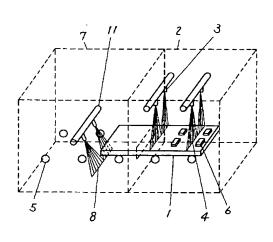
20

- 2 剥離工程部
- 30 3 剥離用スプレイノズル
 - 4 剥離液
 - 5 搬送用ローラー
 - 6 フォトレジスト
 - 7 リンス工程部
 - 8 リンス液
 - 9 スリット部材
 - 10 リンス用スプレイノズル
 - 11 スプレイ部

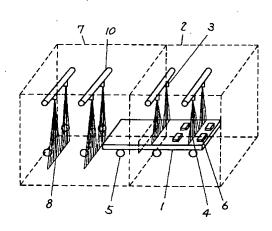
【図1】







【図3】



フロントページの続き

(72) 発明者 井上 勇

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内